## 光架橋性高分子液晶への偏光ホログラム多重記録によるベクトルビーム のモード分離素子の形成

Fabrication of mode demultiplexer for vector beam based on the multiple polarization hologram recording on the photocrosslinkable polymer liquid crystal

長岡技術科学大学<sup>1</sup>,株式会社オプトゲート<sup>2</sup>,兵庫県立大学<sup>3</sup>,<sup>○</sup>(M1)金子 裕亮<sup>1</sup>,坂本 盛嗣<sup>1</sup>, 野田 浩平<sup>1</sup>,佐々木 友之<sup>1</sup>,田中 雅之<sup>2</sup>,川月 喜弘<sup>3</sup>,小野 浩司<sup>1</sup>

Nagaoka Univ. of Tech.<sup>1</sup>, OPT Gate Co., LTD.<sup>2</sup>, Univ. of Hyogo<sup>3</sup>, <sup>O</sup>Yusuke Kaneko<sup>1</sup>, Moritsugu

Sakamoto<sup>1</sup>, Kohei Noda<sup>1</sup>, Tomoyuki Sasaki<sup>1</sup>, Masayuki Tanaka<sup>2</sup>, Nobuhiro Kawatsuki<sup>3</sup>, and Hiroshi Ono<sup>1</sup> E-mail: onoh@nagaokaut.ac.jp

## 1. 背景・目的

現在の光通信の情報転送容量の上限を克服 するために、空間分割多重(SDM)方式に注目が 集められている。中でも、ベクトルビーム(VB) を使った SDM は安定的な光ファイバ伝送が可 能な事から有線通信への応用が期待されるが、 その実装には VB をモード毎に分離検出する 工程が必要不可欠である<sup>[1]</sup>。そこで、先の研究 で我々は、光架橋性高分子液晶(PPLC)への偏光 ホログラムの多重記録により形成した偏光回 折格子を新たな VB のモード分離素子として 提案した<sup>[2]</sup>。この偏光回折格子は、複数の VB を単一素子で同時に分離検出できるという特 色を持つ。今回我々は、本素子の高効率化と検 出におけるクロストーク測定を行った結果に ついて報告する。

## 2. 作製方法及び測定原理

提案素子の作製プロセスを Fig.1(a)に示す。 まず、互いに逆回りの円偏光状態の光渦と平面 波との偏光ホログラムを PPLC 膜に露光し、フ オーク状の光架橋構造を膜中に記録する。続け て、露光する光渦のトポロジカルチャージの値 を変えながら、PPLC 膜に角度多重でホログラ ムを記録する。最後に、熱処理を施して架橋構 造に対応する光学異方性を誘起すると、 Fig.1(b)に示すような2次元的周期構造を有す る 偏 光 回 折 格 子 (Crossed-fork-shaped polarization grating: Crossed-FPG)が形成される。 この偏光回折格子は、各々の偏光ホログラムの 回折特性が重畳した特性を示し、Fig. 1(c)に示 すように特定のトポロジカルチャージ p を持 つ VB を対応する格子ベクトル方向にガウシ アン光へと変換しながら回折させることがで きる[1]。このため、ガウシアン光が回折してき た位置を検出することで、Crossed-FPG に入射 する光に含まれる VB のモード分布が同定で きる。Crossed-FPG の回折効率は PPLC 膜に誘 起される異方性の大きさに依存するため、今回 の作製実験では、露光エネルギーを振って回折 効率が最大となる条件を探索した。

## 3. 実験結果

Fig.2 は今回作製した中で最も高い回折効率 が得られた Crossed-FPG に p = 1 のガウシアン 光を入射させた際の 0 次光及び±1 次光の回折 像である。p=1 の VB に対応するスポット(D+, D.)にのみガウシアン光が回折していることが 分かる。8 スポットの回折効率の合計は 43.4% であり、以前の報告(3.2%)に比べて格段に向上 させることができた。Fig.3 は、Crossed-FPG に 4 種類の VB を入射した際のスポット間の信号 強度を比較した結果である。この結果から、 -5.4dB 以下のクロストークで4モードの VB を 検出する事に成功した。



Fig. 1 (a) Schematic of fabrication process of crossed-FPG. (b) Polarization microscope image of crossed-FPG. (c) Numerically simulated diffraction pattern from the crossed-FPG (for the case that the VB with p = 1 incidents).



 S. Ramachandran, P. Kristensen, and M. F. Yan, Opt. Lett. 34, 2525 (2009).

[2] M. Sakamoto, Y. Kaneko, Y. Nakamoto, K. Noda, T. Sasaki, N. Kawasaki, and H. Ono, Appl. Phys. Lett. 115, 061104 (2019).